

研究简报

极小代数上串行生产线的数学模型及性能分析

刘丹,陈东,涂葶生

南开大学计算机系,天津

收稿日期 1988-12-20 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词 [极小代数](#) [串行生产线](#) [稳定性](#) [扰动分析](#)

分类号

Mathematical Model and Evaluation Analysis of Serial Production Line Over Min-Algebra

Liu Dan, Chen Dong, Tu Fengsheng

Nankai University

Abstract

Key words [Min-algebra](#) [serial production line](#) [stability](#) [perturbation analysis](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 刘丹;陈东;涂葶生

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(163KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“极小代数”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [刘丹](#)
· [陈东](#)
· [涂葶生](#)